ヒトの視覚を拡げる リアルタイム・マルチスペクトルイメージング技術の研究

Study of Real-time Multispectral imaging for supporting human vision

 2181007

 研究代表者

 ^{富山県立大学} 工学部 電気電子工学科

 教授
 大
 寺
 康
 夫

[研究の目的]

工業,農林水産業から医用計測に至るさまざ まな産業分野では,対象を非破壊・非接触で計 測する手法が求められている。計測項目が多様 化し精度の要求も高度化するにつれ,これまで の熟練作業者の視覚に頼った検査には限界が来 ている。本研究はこのような背景を踏まえ,ヒ トの視覚能力をアシストするイメージングデバ イスの研究に取り組むものである。特に感知で きる波長域を波長400 nm以下の紫外域および 800 nm以上の近赤外領域に拡大するとともに, 任意の波長数,任意の波長分解能で,対象をリ アルタイムに可視化できるセンサ技術・画像処 理技術を開発することを目指す。

[研究の内容,成果]

本研究の核となるのは図1に示す,ナノフォ トニック構造(多層膜型フォトニック結晶)か らなるマルチスペクトルフィルタ(MSF)と, それが集積化された分光イメージセンサである。 この MSF は波板状の誘電体多層膜からなり, 格子ピッチの違いで透過スペクトルを制御する。 光波長の1/2 程度の格子ピッチパターンを,対 角1/2 インチ程度の面積で電子線レジストを塗 布した石英基板上に描画し, RIE 加工後スパッ タリングで Nb₂O₅/SiO₂ 多層膜を積層して



図1 マルチスペクトルフィルタ (MSF) と分光センサの 概念図

MSF を作製した。ここで電子線描画には文科 省ナノテクノロジープラットフォーム所属の東 北大学の実験施設の装置を利用した。パターン 占有比率の高い大面積パターンを最短時間で描 画するために,露光条件およびパターン命令を 最適化し,期間中安定して描画実験ができるよ うになった。また後半の RIE とスパッタリン グはかねて協力関係にある㈱フォトニックラ ティス社に外注した。MSF と CCD は1 画素 以下の位置精度で,本学で構築した集積実験系 にて集積化した。

続いて作製したセンサを使って MSF の透過 スペクトルを測定した。結果を図2に示す。25 種類の異なる要素フィルタの特性を重ねて表示 してある。(以後25チャンネル型,などと称す る)。このように各透過率はわずかに異なり, しかも波長400 nm から1000 nm まで有限の値



図2 25 チャンネル型 MSF の透過スペクトルの実測値

を有することが確認できた。

この透過スペクトルは一般的なバンドパス型 ではなく、分布パスバンド型とでも呼ぶべきも のである。このような複雑なフィルタ群を透過 した光の強度の組から入射した光のスペクトル を求めるには、ある種の逆問題を解く必要があ る。我々は線形の逆問題解法の一つである Wiener 推定を用いた。Wiener 推定では MSF 直下のセンサ画素の輝度値をg,入射スペクト ルの推定値をf,推定行列(Estimator)をW として、

$f = W \cdot g$

でfが推定される。fとgはいずれも列ベクト ルである。WはMSF,照明,イメージセンサ の感度を含む感度行列Hと,到来スペクトル の教師データを元に作られた自己相関行列R_f, そしてセンサの雑音統計行列R_nを使って,

 $W = R_f H^T (H R_f H^T + R_n)^{-1}$

という形で表される。記号 T は転置を表す。 Hは MSF のチャンネル数を行,波長を列とす る横長の行列である。また自己相関行列 R₄は 以下の式で求められる。

 $R_f = \langle f f^T \rangle$

ここに記号 〈 〉は期待値を表す。限られた数

の事前測定値からスペクトルの母集団の期待値 を推定するのは容易ではないので、本研究では 以下の方法で近似した。すなわち、予め所定の 数の実試料(以下に示す例では数種類の果物) を市場から調達し、その各場所での反射スペク トルを計測し、それらに主成分分析を施して統 計情報を引き出した。続いてこのサンプル値と 同じ平均値及び分散を持つように主成分スコア を正規分布に従って多数生成し、求めておいた ローディングベトルを使って仮想的な反射スペ クトルを合成した。この方法で果物毎に計 600 本の反射スペクトルを人工的に生成し、そのう ち100本を使って自己相関行列 R_fを計算した。 また残り 500 本をテストデータとして用いた (詳細は発表論文[1] を参照)。

一方, 雑音統計行列 R_nは各チャンネルの輝 度値に重畳される雑音の分散を要素とする対角 行列でよく近似することができる。我々の分光 センサでは、事前の検討から雑音の主体は光 ショット雑音であることが分かっている。光 ショット雑音は検出器において光照射で発生し た電子の数をNとするとき、その撮影毎のバ ラつき(分散)もNとなる性質を持つ。我々 は予め、使用したイメージセンサ (SONY 製 CCD, ICX-205AL) の 10 bit 出力時のカウント 数とこの電子数の関係からセンサの飽和電荷量 を求めておき、具体的な輝度値が電子数換算で 何 e⁻ に相当するかが分かるような換算式を作 成した。この式を使って各チャンネルの輝度値 gに対し重畳される光ショット雑音を推定した。 続いて図3に試作した分光センサに波長760



図3 波長 760 nm の単色光照射時における Raw 画像の例

nmの単色光を分光器経由で照射して得られた 生画像を示す。MSF はバンドパス型ではない ので、このように単色光照射下であっても各 チャンネルは有限の光強度を透過する。分光器 の透過波長を2nm ずつ変えてこのパターンを 撮影し、各チャンネルの透過率を算出して描い たのが図2のグラフである。

図3において、白線で囲った単位領域(例え ば a)の16チャンネル型であれば縦横4チャ ンネルずつからなる正方形の領域)をブロック と呼んでいる。実際の測定では、あるブロック の輝度情報(g)が得られたとき、そこから Wiener 推定で入射したスペクトルfを推定す る作業が必要となる。我々は実撮影画像を使っ た推定実験に先立ち、まず前述の要領で合成し たテストデータ(テストスペクトル)を使って 推定精度のシミュレーションを行った。具体的 にはスペクトルがfで与えられるテストデータ に対し、ショット雑音の重畳された各チャンネ ルの輝度値gを下式で生成する。

g = Hf + n

ここでnは雑音なしのgの電子数に応じた分 散に従う光ショット雑音であり、電子数は十分 多いとして(今回使用した CCD の飽和電荷量 は約15,000 e⁻ なのでこの仮定は成立する)正 規分布に従う乱数で生成した。次にこのgに推 定行列 Wを掛けて、スペクトルの推定値を求 め、その真値(最初に与えたテストスペクト ル)との誤差を求めた。

この計算を 500 本のテストスペクトルそれぞ れにつき 100 回繰り返し, 誤差の RMSE (Root Mean Square Error)を評価した。

我々は農産業への応用を念頭に置き,複数の 果物(りんご(ふじ),りんご(王林),バナナ, オレンジ,キウィフルーツ)について,いくつ かの日に分けて,波長550~900 nm 付近の赤 色~近赤外波長域を対象にこの評価を行った。 RMSE の結果を以下の表1に示す。なお試作

| 表 1 | 反射スペク | \mathbb{P} | ルの推定誤差の一覧 |
|------|-------|--------------|-----------|
| 11.1 | 反対ハーン | - L - | 〃 / / |

| 果物 | RMSE [%] |
|----------|----------|
| バナナ | 4.64 |
| りんご (ふじ) | 2.64 |
| キウイフルーツ | 1.23 |
| りんご (王林) | 2.51 |
| オレンジ | 3.07 |

したフィルタのうち,25 ch 型で1つの ch の 下に36 個の CCD 画素がある領域を用いるも のとした。すなわち複数の画素をビニング処理 をすることで,実質的な飽和電荷量を15,000 e⁻から540,000 e⁻に拡大している。

表によれば、多くの果物で反射率の平均誤差 はおおむね 3% 前後であることが分かった。こ のスペクトル推定には波長の走査などはしてお らず、シングルショット(1枚の画像の撮影) の計測で済んでいることに注意されたい。1 ショットの撮影に要する時間は 100 m 秒前後 であり、実際の計測現場を勘案しても十分に短 い。例えば 10 枚連続撮影してその平均値を取 るなどすれば、より誤差は抑制できるものと思 われる。

なお推定誤差はりんごを中心として、キウィ フルーツでは少なくバナナ、オレンジで大きい 傾向にあった。キウィフルーツについては固体 及び計測箇所によるスペクトルの差が乏しい傾 向が見られ、教師スペクトルとテストスペクト ルが似通っていたため誤差が低い値となった。 反対にバナナとオレンジでは個体ごとおよび日 数経過に伴うスペクトルの変化が比較的大きく, 教師スペクトルおよびテストスペクトルはバリ エーションに富んでいた。このような自由度の 大きい中から正しいスペクトルを推定しなけ ればならないため. 誤差が増大したものと思 われる。以上の結果は、後述する今後の見通し でも述べるように、Wiener 推定の2段階化 (Adaptive Wiener 推定) や, センサ画素値 g の段階でのスクリーニングが対象の性質によっ ては必要になることを示唆している。

次にりんご(ふじ)とバナナの分光反射率の 推定値の一例を図4に示した。上2つのグラフ



図4 果物の分光反射率の推定結果。(a)りんご(ふじ),
 (b)バナナ。上2つは分光反射率を、下2つは真値との差を示す。

で赤の線はテストスペクトルのうち1つずつを, その他の灰色の曲線群は撮影毎に異なる光 ショット雑音を重畳した輝度値から推定された スペクトルである。下2つのグラフは誤差スペ クトルである。いずれもスペクトルの概形は良 好に復元できているのが分かる。ただし両者と も,誤差は長波長側で相対的に大きい。これは 撮影系の波長感度(H)のうち,特に CCD と照 明の感度が長波長側で低いことに起因する。

次にこのセンサで単一ショットで取得が可能 となった別の情報の例を図5に示した。同図 (a) は対象物(りんご)の近赤外画像であるの に対し,(b) はそのハイパースペクトル散乱 画像と呼ばれるものである。横,縦の方向はそ れぞれ空間位置(水平方向の),波長に対応し ている。(b)では(a) に水平の破線で示した 断面上の,反射スペクトルの分布が表示されて いる。このような情報を可視化することで,ス ペクトルの面内分布が一度に把握できるという 利点がある。

以上述べた通り,本研究で,我々のフォト ニック結晶に基づく分光センサを使って対象物 のスペクトル推定や可視化が可能となった。ま た上記の例は可視の長波長側(約600 nm)か ら近赤外(1000 nm)の範囲であったが,図2 に示す通り MSF 自身の特性は青色から短波長 側の紫外域や,1000 nmより長波長域にも延び ていることが確認できたため,今後センサ部分 に適切な素子を用いるか,評価方法を工夫する



図5 本分光センサで可能となった別の撮影モードの例。 (a)対象物の画像(りんご),(b)ハイパースペクトル散乱画像。aの画像に対し,水平方向の位置を 横軸,水平破線に沿ったスペクトルの分布を縦軸と して表現したもの。(c) aの水平破線上のいくつか の場所におけるスペクトル。

ことで,当初の目的に掲げた紫外~近赤外対応 の計測も問題なくできるものと思われる。なお 説明では省略したが,計測の波長域は対象物の 性質に応じて自由に選択している。これにはカ メラの外側に設置した長波長カットフィルタや 短波長カットフィルタを用いた。これらの設定 波長域を適宜変更することで,例えば400 nm~700 nm などのワイドバンドな計測も問題 なく可能である。

以上述べた本デバイスによるスペクトル推定 については OSA (全米光学会)の Applied Optics 誌に投稿し,掲載された(発表論文[1])。 この論文は OSA の雑誌に掲載された当該月の 全論文から 2 編のみ選ばれる,Spotlight in Optics にも選出された。



(下段)Webカメラ基板への適用例

図6 CMOS イメージセンサの前処理技術の検討結果

また以上のスペクトル推定の試みと並行して、 市販の様々な CMOS イメージセンサ加工技術 も確立した。図 6 には産業用カメラ基板, Web カメラそれぞれの窓を除去して MSF 貼り 合わせの直前の状態に加工したものである。加 工後も正常に動作していることを確認した。こ れと我々の MSF 技術を組み合わせることで、 市販の多くの CMOS カメラをマルチスペクト ル化できる見通しが立った。

[今後の見通し]

まず作製はしているものの計測の待たれてい

た,波長 400 nm~550 nm 付近の画像計測を実 証する。またスペクトルの推定精度を改善する ために,Adaptive Wiener 推定や g の段階での 主成分分析によるクラスタリング等を検討する。 またガラス 窓を除去した様々なサイズの CMOS に MSF を実装し,本研究の有用性を実 証していく。

[成果の発表,論文等]

- [1] Y. Ohtera and K. Shinoda: "NIR spectrum estimation utilizing photonic crystal distributed passband-type multiple filter array," Applied Optics, Vol. 58, No. 12, pp. 3166-3173, (2019).
- [2] Y. Ohtera: "GMR-type multi-channel wavelength filters for NIR spectroscopy," Progress In Electromagnetic Research Symposium (PIERS 2018), Session 1A17-08: 50, p. 161, Toyama, August 1st, 2018 (Invited).
- [3] 大寺康夫:"傾斜膜厚型フォトニック結晶のスペ クトル計測への応用,"電子情報通信学会エレクト ロニクスシミュレーション研究会(EST), 2018年 9月6日(木),沖縄県久米島町,EST2018-47.
- [4] 大寺康夫:"非周期サブ波長フォトニック構造を 利用したスペクトルセンシング,"電子情報通信学 会ソサイエティ大会, CS-1-7, 2018年9月12日, 金沢大学(依頼講演).